Физика и техника полупроводников, 2019, том 53, выпуск 6

XVI Международная конференция "Термоэлектрики и их применения 2018" (ISCTA 2018), Санкт-Петербург, 8- 12 октября 2018 г.	
Асач А.В., Исаченко Г.Н., Новотельнова А.В., Фомин В.Е., Самусевич К.Л., Тхоржевский И.Л. XVI Международная конференция "Термоэлектрики и их применения 2018" (ISCTA 2018 Санкт-Петербург, 8-12 октября 2018 г. Влияние неидеальности геометрической формы образца на неопределенность измерений теплопроводности методом лазерной вспышки	И
Демидов Е.В., Грабов В.М., Комаров В.А., Крушельницкий А.Н., Суслов А.В., Суслов М.В. Особенности проявления квантового размерного эффекта в явлениях переноса в тонких пленках висмута на подложках из слюды	731 x 736
Коробейников И.В., Морозова Н.В., Лукьянова Л.Н., Усов О.А., Овсянников С.В. Фактор мощности твердых растворов на основе теллурида висмута в области топологических фазовых переходов при высоких давлениях	741
Овчинников А.Ю., Константинов П.П., Пшенай-Северин Д.А., Бурков А.Т. Гальваномагнитные свойства моносилицида кобальта и сплавов на его основе	746
Шабалдин А.А., Константинов П.П., Курдюков Д.А., Лукьянова Л.Н., Самунин А.Ю., Стовпяга Е.Н. Бурков А.Т.	
Термоэлектрические свойства нанокомпозитного Bi _{0.45} Sb _{1.55} Te _{2.985} с микрочастицами SiO ₂	751
Шупенев А.Е., Коршунов И.С., Ильин А.С., Осипков А.С., Григорьянц А.Г. Радиационные термоэлементы на основе теллурида висмута, получаемые методом импульсного лазерного осаждения	701
Outron and II A. Flance and Y. O.M.	756
Сидоренко Н.А., Дашевский З.М. Криогенный термоэлектрический модуль для рабочего интервала температур ниже 90 К	761
Сидоров А.В., Грабов В.М., Зайцев А.А., Кузнецов Д.В. Термоэлектрические и термоэлектрокинетические явления в коллоидных растворах	765
Соломкин Ф.Ю., Орехов А.С., Новиков С.В., Архарова Н.А., Исаченко Г.Н., Зайцева Н.В., Шаренкова Н.В., Самунин А.Ю., Клечковская В.В., Бурков А.Т. Структура и термоэлектрические свойства CoSi, полученного из пересыщенного раствор	
расплава в Sn	770
Степанов Н.П., Гильфанов А.К., Трубицына Е.Н. Корреляция оптических и магнитных свойств кристаллов Ві₂Те₃-Sb₂Те₃	770
Tanavana A.M. Hansunus A.D. Danavus A.M. Tanavana C.D. Vanašta D.D.	774
Таранова А.И., Новицкий А.П., Воронин А.И., Таскаев С.В., Ховайло В.В. Влияние легирования ванадием на термоэлектрические свойства сплавов Гейслера Fe₂Т _x V _x Sn	Γi ₁₋
Transport A.C. Commonwell Horonom was A.D. Transport X.H.D. Managara F.C.	777
Тукмакова А.С., Самусевич К.Л., Новотельнова А.В., Тхоржевский И.Л., Макарова Е.С. Моделирование процесса усадки термоэлектриков при искровом плазменном спекании примере Ge-Si	на
K	781
Кузнецова В.С., Новиков С.В., Ниченаметла Ч.К., Кальво И., Вагнер-Ритц М. Структура и термоэлектрические свойства пленочных композитов на основе CoSi	
	784
Публикация материалов Конференции завершена.	
Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)	
Печников А.И., Степанов С.И., Чикиряка А.В., Щеглов М.П., Одноблюдов М.А., Николаев В.И. Толстые слои alpha-Ga₂O₃ на сапфировых подложках, полученные методом хлоридной эпитаксии	
	789
Электронные свойства полупроводников Морозова Н.К., Мирошникова И.Н., Галстян В.Г.	
Анализ оптических свойств пластически деформированного ZnS(O) с привлечением тео антипересекающихся зон	-
Ярыкин Н.А., Шуман В.Б., Порцель Л.М., Лодыгин А.Н., Астров Ю.А., Абросимов Н.В., Weber J. Исследование энергетического спектра кристаллов Si:Mg методом DLTS	793

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки	
Ситников С.В., Родякина Е.Е., Латышев А.В.	
Влияние электромиграции на зарождение вакансионных островков на поверхности Si(100))
при сублимации	005
	805
Кожемяко А.В., Евсеев А.П., Балакшин Ю.В., Шемухин А.А. Особенности дефектообразования в наноструктурированном кремнии при ионном	
облучении	
	810
Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления	010
Слипченко С.О., Подоскин А.А., Соболева О.С., Юферев В.С., Головин В.С., Гаврина П.С., Романович Д.Н., Мирошников И.В., Пихтин Н.А.	
Особенности транспорта носителей заряда в структурах п⁺-п⁰-п⁺ с гетеропереходом	
GaAs/AlGaAs при сверхвысоких плотностях тока	
	816
Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники	
Дроздов К.А., Крылов И.В., Чижов А.С., Румянцева М.Н., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р.	_
Оптически индуцированный зарядовый обмен в композитных структурах на основе ZnO с	С
внедренными нанокристаллами CsPbBr₃	824
Нифтиев Н.Н.	024
Правила Урбаха в монокристаллах MnGa₂Se₄ при оптических поглощениях	
	829
Физика полупроводниковых приборов	0_0
Романов В.В., Белых И.А., Иванов Э.В., Алексеев П.А., Ильинская Н.Д., Яковлев Ю.П.	
Светодиоды на основе асимметричной двойной гетероструктуры InAs/InAsSb/InAsSbP для детектирования CO_2 (λ =4.3 мкм) и CO (λ =4.7 мкм)	Я
	832
Подоскин А.А., Романович Д.Н., Шашкин И.С., Гаврина П.С., Соколова З.Н., Слипченко С.О.,	
Пихтин Н.А. Особенности формирования замкнутых модовых структур в прямоугольных резонаторах	,
на основе гетероструктур InGaAs/AlGaAs/GaAs для мощных полупроводниковых лазеров	
, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,	839
Банщиков А.Г., Илларионов Ю.Ю., Векслер М.И., Wachter S., Соколов Н.С.	000
Характер изменения обратного тока в туннельных МДП-диодах с фторидом кальция на Si(111) при создании дополнительного оксидного слоя	
	844
Шашкина А.С., Ханин С.Д.	
Имитационный подход к моделированию лавинного пробоя p-n-перехода	
	850
Калинина Е.В., Виолина Г.Н., Никитина И.П., Яговкина М.А., Иванова Е.В., Забродский В.В.	
Облучение протонами 4H-SiC фотоприемников с барьером Шоттки	050
	856
Иванов П.А., Кудояров М.Ф., Потапов А.С., Самсонова Т.П. Коррекция характеристик обратного восстановления высоковольтных инжекционных 4H- SiC диодов с помощью протонного облучения	-
	862
Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур	
Маскаева Л.Н., Федорова Е.А., Марков В.Ф., Кузнецов М.В., Липина О.А.	
Состав, структура, полупроводниковые свойства химически осажденных пленок SnSe	
	865